



DISCIPLINA: Instrumentação e Controle	
Vigência: a partir de 2015/1	Período letivo: 3º semestre
Carga horária total: 45 h	Código: B22N3
Ementa: Estudo dos conceitos fundamentais de metrologia e instrumentação. Caracterização de instrumentos e acessórios para medição de pressão, temperatura, vazão e nível. Introdução ao controle de processos industriais.	

Conteúdos

UNIDADE I – Conceitos Fundamentais de Metrologia e Instrumentação

- 1.1 Instrumentação na indústria, conceitos gerais de metrologia e instrumentação, sistema generalizado de medição
- 1.2 Características gerais dos instrumentos, fontes de erro, calibração e rastreabilidade
- 1.3 Sistema internacional de unidades, sinais padronizados para instrumentação

UNIDADE II – Medição de Pressão

- 2.1 Conceitos e unidades, classificação dos medidores de pressão
- 2.2 Tipos de medidores: tubo em "U", manômetro de Bourdon, manômetro com enchimento de líquido, manômetro de transmissão mecânica
- 2.3 Acessórios para medição de pressão, selos químicos
- 2.4 Medição eletrônica de pressão

UNIDADE III – Medição de Temperatura

- 3.1 Generalidade sobre temperatura, medidores do sistema físico e do sistema elétrico, escalas termométricas
- 3.2 Tipos de medidores (sistema físico): termômetro de coluna de líquido, termômetro de expansão de gás, termômetro bi-metálico
- 3.3 Tipos de medidores (sistema elétrico)
- 3.4 Termopar: leis termoelectricas e princípio de funcionamento, relação tensão sinal elétrico, tipos de termopares, curvas e características. Termopar convencional e mineral, fios de extensão e compensação, tipos de juntas, acessórios, transmissores de temperatura
- 3.5 Termômetro de Resistência: princípio de funcionamento e características construtivas, aplicações; circuitos para conversão da variação de resistência (circuito em Ponte de Wheatstone)
- 3.6 Termistor, pirômetros, medidores integrados

UNIDADE IV – Introdução ao Controle de Processo

- 4.1 Conceitos básicos: malha de controle, elementos de uma malha de controle. Controle em malha aberta e malha fechada
- 4.2 Sistemas de controle: on-off, controle proporcional, integral, derivativo
- 4.3 Válvulas de controle, curvas de abertura, sinais de controle, conversor pressão corrente
- 4.4 Símbologia para plantas de controle

UNIDADE V – Instrumentos para Medição de Vazão e Nível

- 5.1 Generalidades sobre medição de vazão



5.2 Tipos de medidores de vazão: por geração de pressão diferencial, de deslocamento positivo, medidores especiais

5.3 Generalidades sobre medição de nível e controladores de nível

5.4 Principais métodos de medição de nível: direta, indireta, e especiais

Bibliografia básica

DELMÉE, Gerald J. – **Manual de Medição de Vazão.** 2. ed. São Paulo: Editora Edgard Blücher Ltda, 2000.

SOISSON, Harold – **Instrumentação Industrial.** São Paulo: Editora Hemus, 1996.

HELFREICK, Albert D. COOPER, Willian D. – **Instrumentação Eletrônica Moderna e Técnicas de Medição.** Rio de Janeiro: Prentice Hall do Brasil, 2001.

FIALHO, Arivelto B. – **Instrumentação Industrial, Conceitos Aplicações e Análises.** 2. ed. São Paulo: Ed. Érica, 2002.

BEGA, Egídio A. (organizador) – **Instrumentação Industrial.** Rio de Janeiro: IBP, 2003.

BALBINOT, Alexandre; BRUSAMARELLO, Valner J. – **Instrumentação e Fundamentos de Medidas** – Vol 1 e 2. Rio de Janeiro: LTC, 2006.

SIGUIERI, Luciano, NISHINARI, Akiyoshi – **Controle Automático de Processos Industriais – Instrumentação.** São Paulo: Edgard Blücher Ltda, 2000.

ALVES, José Luiz Loureiro. **Instrumentação, Controle e Automação de Processos.** Rio de Janeiro: LTC, 2005.

ALBERTAZZI, Armando; SOUSA, André R. de. **Fundamentos de Metrologia Científica e Industrial.** 1. ed. São Paulo: Ed. Manole, 2008.

Bibliografia complementar

GONÇALVES Armando Albertazzi Jr. **Metrologia (Parte 1).** Disponível em: http://www.labmetro.ufsc.br/Disciplinas/EMC5222/metrologia_1.pdf

INMETRO. VIM - **Vocabulário Internacional de Termos Fundamentais e Gerais de Metrologia.** 3. ed. Rio de Janeiro, 2003. .

INMETRO. SI - **Sistema Internacional de Unidades.** 8. ed. Rio de Janeiro, 2003.